PUB-NO: JP404186725A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 04186725 A

TITLE: LASER ANNEALING DEVICE AND ALIGNMENT METHOD

PUBN-DATE: July 3, 1992

INVENTOR - INFORMATION:

NAME

COUNTRY

OGAWA, KAZUHIRO MOCHIZUKI, YASUHIRO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

HITACHI LTD

APPL-NO: JP02313877

APPL-DATE: November 21, 1990

INT-CL (IPC): H01L 21/268; H01L 21/20; H01L 27/146; H01L 29/784

ABSTRACT:

PURPOSE: To simplify alignment at the time of local laser annealing without using a mask by forming an alignment pattern on a base film of a crystallize film and utilizing transmitted light of laser light to perform alignment.

CONSTITUTION: A sample 17 with alignment patterns formed on both ends of a crystallized region is set on a stage 16, and two alignment laser beams 10 are applied to the two alignment patterns. Transmitted light from the sample 17 is sensed by a photodetector 12 placed on a back of a substrate. Alignment is done by micro-scanning in X- and Y-directions so that the transmitted light is maximum. A signal sensed by the photodetector 12 is calculated by a signal processing circuit 13, and the results are transmitted to a feedback mechanism 14. The feedback mechanism 14 instructs a scanning direction of the stage 16 to a stage controller 15 so that the transmitted light is maximum. This process allows automatic alignment.

COPYRIGHT: (C)1992, JPO&Japio

@ 公開特許公報(A) 平4-186725

©lnt. Cl. 5 H 01 L 21/268 21/20 27/146 29/784 識別記号 庁内整理番号

@公開 平成 4 年(1992) 7 月 3 日

7738—4M 9171—4M

> 8233-4M H 01 L 27/14 9056-4M 29/78

311 F

審査請求 未請求 請求項の数 10 (全6頁)

60発明の名称

レーザアニール装置及びアライメント法

В

②特 頭 平2-313877

20出 願 平2(1990)11月21日

@発明者 小川

和宏

茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研

究所内

@発明者 望月

康 弘

茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研

究所内

向出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

四代 理 人 弁理士 小川 勝男 タ

外2名

明 網 4

1. 発明の名称

レーザアニール装置及びアライメント法

- 2.特許請求の範囲
 - 1. 透明基板とその基板上に形成された不透明の 薄膜パターン及び半導体薄膜とを有する薄膜半 導体装置のレーザアニール法において、前記不 透明の薄膜のパターンにレーザ光が透過するよ うにアライメント用パターンを加工形成し、前 記レーザ光を前記パターンに照射し、その透過 光を検出することにより位置合わせすることを 特徴とするアライメント法。
 - 2. アニール用レーザ及びその光学系並びにサンプル走査用ステージを有するレーザアニール装置において、レーザ光を透過するアライメント用パターンが形成された辞膜半導体装置にアライメント用レーザを照射し、その透過光を基を表面に設置された受光素子で検出して、ステージあるいはレーザ光を移動させるフィードバウク機構を備えることで、局所レーザアニール時

のアライメントを正確に行うことを特徴とする レーザアニール装置。

- 3. 請求項1において、アライメント用レーザの 発振波長を赤外光領域とすることを特徴とする アライメント法。
- 4. 請求項2において、アライメント用レーザの 発振波長を赤外光領域とすることを特徴とする レーザアニール装置。
- 5.請求項1において、アライメント用レーザの 発振形式を連続発振とすることを特徴とするア ライメント法。
- 6. 請求項2において、アライメント用レーザの 発振形式を連続発振とすることを特徴とするレ ーザアニール装置。
- 7.請求項1において、半導体稼襲が非晶質シリコンであることを特徴とするアライメント法。
- 8. 請求項2において、レーザアニール時に受光素子に結晶化用レーザが照射されない機構を設けることを特徴とするレーザアニール装置。
- 9. 薄膜トランジスタ駆動方式の液晶表示装置用

薄膜トランジスタの製造方法における、ガラス 基板上にゲート電極配線、ゲート絶 膜、シリ コン半導体膜を形成した後、シリコン半導体膜 を形成した後、シリコとにおいて、 ゲート電極・配線層にアライメント用パターン をレーザ光が透過するように加工形成 射し、そ の透過光を検出することによりアライメント ることを特徴とする薄膜トランジスタの製造方 法。

10. 薄膜トランジスタ駆動方式のイメージセヤ の製造方法におけるガラス基板上にゲート 電極配線、ゲート絶縁膜、シリコン半導体膜を形成した後、シリコン半導体膜を局所的にレーザを吸がした。 がート 電極・配式 アライメント用パターンをレーザ光が透す イメント用レーザを照射し、 その透過光を検出する ことによりアライメントすることを特徴とする 強時トランジスタの製造方法。

のみを局所レーザアニールし、多結晶シリコンに 改賛することが考えられている(特開昭62-109026号)。

(発明が解決しようとする課題)

照射領域の限定に関する上記従来技術は、開口部を設けたマスクを使用している。しかし、薄膜半導体層を結晶化させる場合、高エネルギーでレーザビームを照射する必要があり、マスクが変形し閉口部パターン精度の劣化が著しい。又、マスク材質がレーザ光照射により飛散し、ザンブルに付着するおそれもある。

一方、被晶表示装置の製造プロセスにレーザアニールプロセスを適用する場合においては、局所レーザアニール時のアライメントに関する記載は従来見られない。しかし、被晶表示装置の駆動回路を画素と同一基板上に内蔵する場合、アニール領域が微細となるため正確にアライメントする必要があり、上記アライメントは局所レーザアニール時の重要な課題となる。

本発明は、マスクを使用せずに局所レーザアニ

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は半導体薄膜の局所レーザアニール時の アライメント法及びその装置に関する。

〔従来の技術〕

従来、局所レーザアニール時の電子ビームやレーザビームの照射領域の限定に関しては、特開昭 62-2068 20 号公報に記載のようにマスクを使用し行っている。具体的には、マスクに開口部を設け、前記開口部を所定の寸法とし、マスク関口部と試料との相対的な位置を所定の関係に合わせた後、マスクの開口幅よりも大きな幅のビームを走査することでアニール領域をマスクの開口下の領域に限定している。

ール時のアライメントを容易に行うことを目的と しており、さらに前記目的を実現するためのレー ザアニール装置を提供することを目的とする。

[課題を解決するための手段]

(作用)

アライメント用パターンは、レーザ光を透過するように加工形成し、アライメント用レーザの光 動が基板上に形成したアライメント用パターンに 一致した 合に透過光が最大となるように設計した。 でライメント方法としては、前記パターンに レーザ光を照射し、その透過光を基板裏側に設置 した受光素子により検出する。上記受光素子により検出した透過光が最大となるようにステージあるいはレーザ光をX-Y方向に微小走査させる。

上記アライメントを結晶化用レーザを走査する 始点及び終点で同時に行なうことで、容易にレー ザ走査領域を限定することができる。

又、マスク等を使用しないためレーザアニール の際にマスク材料が飛散し、試料に付着されることもなくなり良好な局所結晶化が可能となるとと もに、マスク等のコストも不要となる。

(実施例)

以下、本発明の一実施例を示すレーザアニール 装置を第1回に示す。レーザアニール装置は、結 晶化用レーザ11と2本のアライメント用レーザ

る。受光素子12により感知された信号は、信号 処理回路13により演算され、その結果をフィー ドパック機構14に送信する。そして、透過光が 最大となるようにフィードバック機構14がステ ージ制御装置15にステージ16の走査方向を指 示する。上記工程により、自動的にアライメント される。次に実際のアライメント方法を示す。こ こではレーザ光を走査する場合について述べる。 第2図(b)に示すように、最初X(+)方向にレー ザ光を微小走査した時に、透過光強度Ⅰが増加す るような場合は、そのまま又(+) に走査する。走 査を続けると第2図 (c)のような状態となり、透 過光強度Iが減少し始める。そこで、次に逆にX (-) 方向に走査する。これを数回繰り返し、第 2図(d)のように透過光強度 I が最大となるよう な位置に固定する。この時の透過光強度Iの変化 を第2図(e)に示す。また、最初X(+)方向に走査 した時に透過光強度Iが減少した場合には、X (-) 方向に走査してやることで第2図(e) に示し たものと同様な透過光強度Iの変化が得られる。

10、さらにサンプル17をセットするステージ 16と透過光を検出する受光素子12並びに信号 処理回路13、フィードパック機構14、ステー ジ制御機権15から 成されている。例えば、結 品化用レーザ11にはXeCQエキシマレーザや アルゴンレーザを使用し、アライメント用レーザ 10には連続発信のYAGレーザなどを使用する。 例えば、第1図に示す X 方向にレーザアニールす る場合について述べる。第2図(a)に示すよう に、結晶化させる領域のX方向の距離をX。とす ると、予め2本のアライメント用レーザ10は光 学系により X,、 X,の位置に X,- X,= X。 が成 立するように無整しておく。次に、結晶化領域の 面偽にアライメント用パターンが形成されている サンプル17をステージ16にセットし、2個の アライメント用パターンに2本のアライメント用 レーザ10を照射する。サンプル17からの透過 光は、基板裏側に設置された受光素子12により 感知される。その透過光が最大となるように又方 向、Y方向に微小走査することでアライメントす

※方向の位置が固定したら、次に同じ作業を Y 方向に関して行うことで、アライメント用レーザ10の光軸とアライメント用パターンを一致させることができる。又、レーザ光を走査する代わりにステージを走査しても良い。

上記操作を信号処理回路13及びフィードバック機構14により自動的に行うことにより精度良くかつ高速に行うことが可能となる。

次に、アライメント用パターンについて第3回を用いて説明する。レーザ光に対して非透過のA & やC r などの金属膜を堆積後、第3回に示すようにレーザ光が透過光するようにA & やC r 膜を選択除去後、半導体薄膜を形成する。レーザ光の形状が円形の場合、パターン形状は、短径を同一の楕円形や、あるいはピーム形状と同一の円形とする。この様にすることで、レーザ光がパターンの中心に合ったときに透過光が最大となる。

結晶化用レーザのビーム幅は、光学系により結 晶化領域の幅に合わせておくかあるいは結晶化領 域の幅よりも小さくしておき、数回レーザビーム をスキャンニングするようにする。上記方法によ り所望の領域のみ精度良くレーザアニールするこ とができる。

第4回、第5図に本発明の一実施例として、薄 腹トランジスタをスイッチング素子として供えた アクティブマトリクス方式の液晶表示装置に適用 した場合を示す。駆動回路を画素と同一の基板上 に形成する際に、回路の駆動能力を増すためにガ ラス基板上に形成した非晶質シリコン膜の回路内 戯部分のみを局所レーザアニールする必要がある。 その際のレーザアニール領域の設定に本発明を適 用した。まずトランジスタのゲート電極となる AAをスパッタ法により2800A堆積する。そ の後、画素部41及び回路部42,43はホトエ ッチングによりゲート電極にパターニングする。 又、第4 圏に示すように回路内蔵部42,43の 面偽にレーザ光が透過するようにゲート電極パタ ーンと同一のホトエッチング工程によりAAを避 択除去し、第3回に示すようなアライメント用パ

ホトエッチングによりソース・ドレイン電極にパ ターニングする。上記プロセスにより、駆動回路 内蔵型液晶表示装置を実現できる。

次に、第6回にイメージセンサ製造工程に本発明を適用した場合の一実施例を示す。センサ部61の駆動用回路62をセンサと同一基板上に形成する場合、上記液晶表示装置同様に回路するの様にしまる。少り、おいるのでは、多結晶シリコンとのである。を構成である。を発明のアライメントで表により、駆動回路内蔵型イメージセンサが実現できる。

(発明の効果)

以上述べたとおり、本発明によればマスクを使用せずに局所レーザアニール時のアライメントを容易に行うことができる効果がある。さらに、本発明のレーザアニール装置により、前記アライメントを精度良く行うことができる効果もある。

ターン44を形成する。その後ゲート電極となる 部分を降極化成した後、プラズマCVD法により SiN膜52を350℃で2000A、a~Si 膜53を300℃で1500人連続形成する。こ の時の断面構造図を第5回に示す。そこで第1回 に示すレーザアニール装置を使用し、駆動回路の 内蔵部分のみを局所的に結晶化させる。まず第4 図に示す信号回路部42となる結晶化領域両端の アライメント用パターン44にアライメント用レ ーザを照射し、本発明の方法によりアライメント する。又、アライメント終了後、僧号回路部42 をレーザアニールし、非晶質シリコンを多結晶シ リコンに改費する。その後、ステージを90°回 転し、信号回路部42の結晶化と同様なレーザア ニールプロセス(アライメントも含めて)を走査 回路部43に適用する。前記プロセスにより、回 路内蔵部の結晶化が精度良く実現できる。その後、 プラズマCVD法により、n-Si膜を250℃ で400人堆積する。さらにスパッタ法により、

第1図は本発明の一実施例を示すレーザアニール装置の概略図、第2図はアライメント方法の概略図、第3回はアライメント用パターンの平面模式図、第4図は周辺回路内蔵型被晶表示装置の平面図、第5図は回路内蔵部の構造図、第6図はイメージセンサ製造工程に本発明を適用した場合の実施例を示す図である。

Cr膜を600点、A L膜を3700点堆積し、

10…アライメント用レーザ、11…結晶化用レーザ、12…受光素子、13…信号処理回路、
14…フィードバック機構、15…ステージ制御
装置、16…ステージ、17…サンプル、20…
非透過膜、21…結晶化膜、30…アライメント
用バターン、40…ガラス基板、41…画素
サイメント用バターン、51…A1膜、52…
SiN膜、53…a-Si膜、61…センサ部、62…
駅動用回路部。

代理人 弁理士 小川勝男



第2日















